

SNRが95dBで真の双極性入力範囲が  
±10.24Vの18ビット、500ksps、  
疑似差動入力A/Dコンバータ

## 特長

- スループット・レート: 500ksps
- INL (最大): ±5LSB
- 欠落コードのない18ビットを保証
- 疑似差動入力
- 真の双極性入力範囲: ±6.25V、±10.24V、±12.5V
- SNR: 標準 95dB ( $f_{IN} = 2\text{kHz}$ )
- THD: 標準 -111dB ( $f_{IN} = 2\text{kHz}$ )
- 125°Cまでの動作を保証
- 5V単電源
- 2.048Vの低ドリフト(最大20ppm/°C)内部リファレンス
- シングルショット動作が可能なりファレンス・バッファ内蔵
- パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
- I/O(入出力)の電圧範囲: 1.8V~5V
- デイジーチェーン・モードを備えたSPI互換シリアルI/O
- 内部変換クロック
- 電力損失: 36mW(標準)
- 16ピンMSOPパッケージ

## アプリケーション

- プログラム可能なロジック・コントローラ
- 産業用プロセス制御
- 高速データ収集
- ポータブル機器または小型機器
- ATE(自動試験装置)

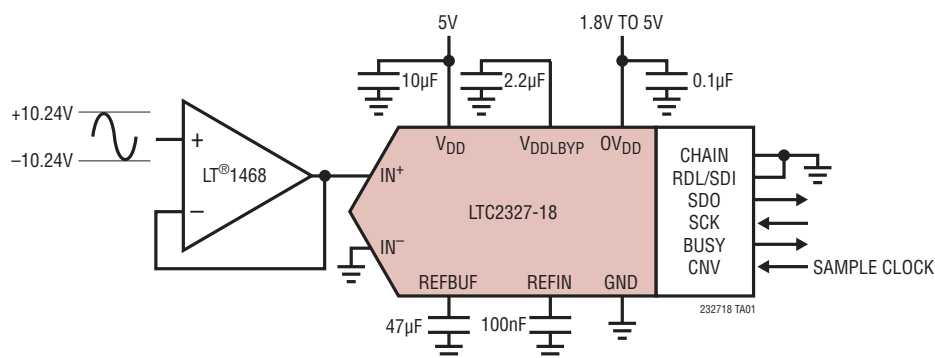
## 概要

LTC<sup>®</sup>2327-18は、疑似差動入力の低ノイズ、高速18ビット逐次比較レジスタ(SAR) A/Dコンバータです。LTC2327-18は5V単電源で動作し、真の双極性入力範囲が±10.24Vなので、広いダイナミックレンジが要求される高電圧アプリケーションに最適です。LTC2327-18は、±5LSBのINL(最大)、18ビット分解能で欠落コードなし、95dBのSNRを実現します。

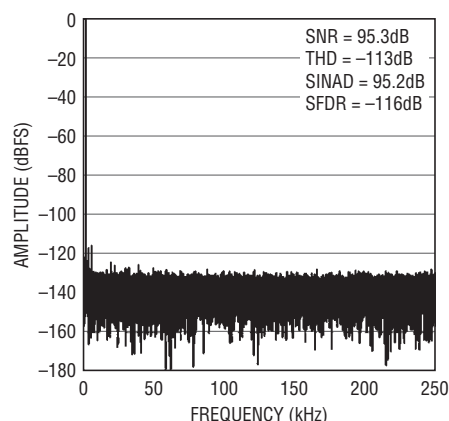
LTC2327-18は、シングルショット動作が可能なりファレンス・バッファと低ドリフト(最大20ppm/°C)の2.048V温度補償リファレンスを内蔵しています。LTC2327-18は、1.8V、2.5V、3.3Vおよび5VのロジックをサポートするSPI互換の高速シリアル・インタフェースも内蔵しており、さらにデイジーチェーン・モードも備えています。LTC2327-18はスループットが500kspsと高速でサイクル待ち時間がないので、多種多様な高速アプリケーションに最適です。内部発振器が変換時間を設定するので、外部のタイミングに対する配慮は少なく済みます。LTC2327-18の電力損失はわずか36mWであり、変換と変換の間は自動的にナップ(低消費電力)モードになるので、サンプリング・レートに比例して電力損失が減少します。非活動期間中の消費電力をさらに節減するため、LTC2327-18の消費電力を300μWまで低減するスリープ・モードも備えています。

LT、LT、LTC、LTM、Linear TechnologyおよびLinearのロゴはリニアテクノロジー社の登録商標です。SoftSpanはリニアテクノロジー社の商標です。その他すべての商標の所有権は、それぞれの所有者に帰属します。7705765、7961132を含む米国特許によって保護されています。

## 標準的応用例



32kポイントのFFT  
( $f_s = 500\text{ksps}$ ,  $f_{IN} = 2\text{kHz}$ )



# LTC2327-18

## 絶対最大定格

(Note 1、2)

電源電圧 ( $V_{DD}$ )	6V
電源電圧 ( $OV_{DD}$ )	6V
電源バイパス電圧 ( $V_{DDLBY P}$ )	3.2V
アナログ入力電圧	
$IN^+$ , $IN^-$	-16.5V ~ 16.5V
REFBUF	6V
REFIN	2.8V

デジタル入力電圧

(Note 3) ..... (GND -0.3V) ~ ( $OV_{DD}$  + 0.3V)

デジタル出力電圧

(Note 3) ..... (GND -0.3V) ~ ( $OV_{DD}$  + 0.3V)

電力損失 ..... 500mW

動作温度範囲

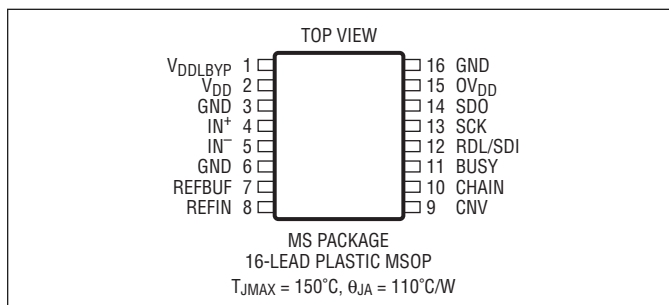
LTC2327C ..... 0°C ~ 70°C

LTC2327I ..... -40°C ~ 85°C

LTC2327H ..... -40°C ~ 125°C

保存温度範囲 ..... -65°C ~ 150°C

## ピン配置



## 発注情報

無鉛仕上げ	テープアンドリール	製品マーキング*	パッケージ	温度範囲
LTC2327CMS-18#PBF	LTC2327CMS-18#TRPBF	232718	16-Lead Plastic MSOP	0°C to 70°C
LTC2327IMS-18#PBF	LTC2327IMS-18#TRPBF	232718	16-Lead Plastic MSOP	-40°C to 85°C
LTC2327HMS-18#PBF	LTC2327HMS-18#TRPBF	232718	16-Lead Plastic MSOP	-40°C to 125°C

さらに広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。\* 温度グレードは出荷時のコンテナのラベルで識別されます。  
非標準の鉛仕上げの製品の詳細については、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。

無鉛仕上げの製品マーキングの詳細については、<http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/> をご覧ください。  
テープアンドリールの仕様の詳細については、<http://www.linear-tech.co.jp/tapeandree/> をご覧ください。

## 電氣的特性

● は全動作温度範囲での規格値を意味する。それ以外は  $T_A = 25^\circ\text{C}$  での値 (Note 4)。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
$V_{IN}^+$	Absolute Input Range ( $IN^+$ )	(Note 5) ●	$-2.5 \cdot V_{REFBUF} - 0.5$		$2.5 \cdot V_{REFBUF} + 0.5$	V
$V_{IN}^-$	Absolute Input Range ( $IN^-$ )	(Note 5) ●	-0.5		0.5	V
$V_{IN}^+ - V_{IN}^-$	Input Differential Voltage Range	$V_{IN} = V_{IN}^+ - V_{IN}^-$ ●	$-2.5 \cdot V_{REFBUF}$		$2.5 \cdot V_{REFBUF}$	V
$I_{IN}$	Analog Input Current	●	-7.8		4.8	mA
$C_{IN}$	Analog Input Capacitance			5		pF
$R_{IN}$	Analog Input Resistance			2.083		k $\Omega$
CMRR	Input Common Mode Rejection Ratio	$f_{IN} = 250\text{kHz}$		66		dB

## コンバータ特性

● は全動作温度範囲での規格値を意味する。それ以外は  $T_A = 25^\circ\text{C}$  での値 (Note 4)。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
	Resolution	●	18			Bits
	No Missing Codes	●	18			Bits
	Transition Noise			1.6		LSB <sub>RMS</sub>
INL	Integral Linearity Error	(Note 6) ●	-5	$\pm 1$	5	LSB
DNL	Differential Linearity Error	●	-1	$\pm 0.1$	1.25	LSB
BZE	Bipolar Zero-Scale Error	(Note 7) ●	-30	0	30	LSB
	Bipolar Zero-Scale Error Drift			0.01		LSB/ $^\circ\text{C}$
FSE	Bipolar Full-Scale Error	$V_{REFBUF} = 4.096\text{V}$ (REFBUF Overdriven) (Notes 7, 9) ●	-125		125	LSB
		$REFIN = 2.048\text{V}$ (Note 7) ●	-150		150	LSB
	Bipolar Full-Scale Error Drift			$\pm 0.5$		ppm/ $^\circ\text{C}$

## ダイナミック精度

● は全動作温度範囲での規格値を意味する。それ以外は  $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $A_{IN} = -1\text{dBFS}$  での値。(Note 4、8)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
SINAD	Signal-to-(Noise + Distortion) Ratio	$\pm 6.25\text{V}$ Range, $f_{IN} = 2\text{kHz}$ , $REFIN = 1.25\text{V}$ ●	87.6	91		dB
		$\pm 10.24\text{V}$ Range, $f_{IN} = 2\text{kHz}$ , $REFIN = 2.048\text{V}$ ●	91	95		dB
		$\pm 12.5\text{V}$ Range, $f_{IN} = 2\text{kHz}$ , $REFBUF = 5\text{V}$ ●	92	96.5		dB
SNR	Signal-to-Noise Ratio	$\pm 6.25\text{V}$ Range, $f_{IN} = 2\text{kHz}$ , $REFIN = 1.25\text{V}$ ●	88	91.5		dB
		$\pm 10.24\text{V}$ Range, $f_{IN} = 2\text{kHz}$ , $REFIN = 2.048\text{V}$ ●	92	95		dB
		$\pm 12.5\text{V}$ Range, $f_{IN} = 2\text{kHz}$ , $REFBUF = 5\text{V}$ ●	94	97		dB
THD	Total Harmonic Distortion	$\pm 6.25\text{V}$ Range, $f_{IN} = 2\text{kHz}$ , $REFIN = 1.25\text{V}$ ●		-108	-98	dB
		$\pm 10.24\text{V}$ Range, $f_{IN} = 2\text{kHz}$ , $REFIN = 2.048\text{V}$ ●		-111	-98	dB
		$\pm 12.5\text{V}$ Range, $f_{IN} = 2\text{kHz}$ , $REFBUF = 5\text{V}$ ●		-106	-96	dB
SFDR	Spurious Free Dynamic Range	$\pm 6.25\text{V}$ Range, $f_{IN} = 2\text{kHz}$ , $REFIN = 1.25\text{V}$ ●	98	110		dB
		$\pm 10.24\text{V}$ Range, $f_{IN} = 2\text{kHz}$ , $REFIN = 2.048\text{V}$ ●	98	113		dB
		$\pm 12.5\text{V}$ Range, $f_{IN} = 2\text{kHz}$ , $REFBUF = 5\text{V}$ ●	96	108		dB
	-3dB Input Linear Bandwidth			7		MHz
	Aperture Delay			500		ps
	Aperture Jitter			4		ps <sub>RMS</sub>
	Transient Response	Full-Scale Step		0.5		$\mu\text{s}$

# LTC2327-18

## 内部リファレンスの特性

● は全動作温度範囲での規格値を意味する。それ以外は  $T_A = 25^\circ\text{C}$  での値 (Note 4)。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
V <sub>REFIN</sub>	Internal Reference Output Voltage		2.043	2.048	2.053	V
	V <sub>REFIN</sub> Temperature Coefficient	(Note 14)	●	2	20	ppm/°C
	REFIN Output Impedance			15		kΩ
	V <sub>REFIN</sub> Line Regulation	V <sub>DD</sub> = 4.75V to 5.25V		0.08		mV/V
	REFIN Input Voltage Range	(REFIN Overdriven) (Note 5)	1.25		2.4	V

## リファレンス・バッファ特性

● は全動作温度範囲での規格値を意味する。それ以外は  $T_A = 25^\circ\text{C}$  での値 (Note 4)。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
V <sub>REFBUF</sub>	Reference Buffer Output Voltage	V <sub>REFIN</sub> = 2.048V	●	4.091	4.096	4.101	V
	REFBUF Input Voltage Range	(REFBUF Overdriven) (Notes 5, 9)	●	2.5		5	V
	REFBUF Output Impedance	V <sub>REFIN</sub> = 0V			13		kΩ
I <sub>REFBUF</sub>	REFBUF Load Current	V <sub>REFBUF</sub> = 5V (REFBUF Overdriven) (Notes 9, 10) V <sub>REFBUF</sub> = 5V, Nap Mode (REFBUF Overdriven) (Note 9)	●		0.64 0.39	0.7	mA mA

## デジタル入力とデジタル出力

● は全動作温度範囲での規格値を意味する。それ以外は  $T_A = 25^\circ\text{C}$  での値 (Note 4)。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
V <sub>IH</sub>	High Level Input Voltage	●	0.8 • OV <sub>DD</sub>			V
V <sub>IL</sub>	Low Level Input Voltage	●			0.2 • OV <sub>DD</sub>	V
I <sub>IN</sub>	Digital Input Current	V <sub>IN</sub> = 0V to OV <sub>DD</sub>	●	-10	10	μA
C <sub>IN</sub>	Digital Input Capacitance			5		pF
V <sub>OH</sub>	High Level Output Voltage	I <sub>O</sub> = -500μA	●	OV <sub>DD</sub> - 0.2		V
V <sub>OL</sub>	Low Level Output Voltage	I <sub>O</sub> = 500μA	●		0.2	V
I <sub>OZ</sub>	Hi-Z Output Leakage Current	V <sub>OUT</sub> = 0V to OV <sub>DD</sub>	●	-10	10	μA
I <sub>SOURCE</sub>	Output Source Current	V <sub>OUT</sub> = 0V		-10		mA
I <sub>SINK</sub>	Output Sink Current	V <sub>OUT</sub> = OV <sub>DD</sub>		10		mA

## 電源要件

●は全動作温度範囲での規格値を意味する。それ以外は  $T_A = 25^\circ\text{C}$  での値 (Note 4)。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
V <sub>DD</sub>	Supply Voltage		●	4.75	5	5.25	V
OV <sub>DD</sub>	Supply Voltage		●	1.71		5.25	V
I <sub>VDD</sub>	Supply Current	500ksps Sample Rate (IN <sup>+</sup> = −10.24V, IN <sup>−</sup> = 0V)	●		11.4	14	mA
		500ksps Sample Rate (IN <sup>+</sup> = IN <sup>−</sup> = 0V)			7.2		mA
I <sub>OVDD</sub>	Supply Current	500ksps Sample Rate (C <sub>L</sub> = 20pF)			0.1		mA
I <sub>NAP</sub>	Nap Mode Current	Conversion Done (I <sub>VDD</sub> + I <sub>OVDD</sub> , IN <sup>+</sup> = −10.24V, IN <sup>−</sup> = 0V)	●		8.4	10	mA
I <sub>SLEEP</sub>	Sleep Mode Current	Sleep Mode (I <sub>VDD</sub> + I <sub>OVDD</sub> )	●		60	225	μA
P <sub>D</sub>	Power Dissipation	500ksps Sample Rate (IN <sup>+</sup> = −10.24V, IN <sup>−</sup> = 0V)	●		57	70	mW
		500ksps Sample Rate (IN <sup>+</sup> = IN <sup>−</sup> = 0V)			36		mW
	Nap Mode	Conversion Done (I <sub>VDD</sub> + I <sub>OVDD</sub> , IN <sup>+</sup> = −10.24V, IN <sup>−</sup> = 0V)	●		42	50	mW
	Sleep Mode	Sleep Mode (I <sub>VDD</sub> + I <sub>OVDD</sub> )	●		0.3	1.1	mW

## ADCのタイミング特性

●は全動作温度範囲での規格値を意味する。それ以外は  $T_A = 25^\circ\text{C}$  での値 (Note 4)。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
$f_{SAMPL}$	Maximum Sampling Frequency		●		500	ksps
$t_{CONV}$	Conversion Time		●	1	1.5	$\mu\text{s}$
$t_{ACQ}$	Acquisition Time	$t_{ACQ} = t_{CYC} - t_{HOLD}$ (Note 11)	●	1.460		$\mu\text{s}$
$t_{HOLD}$	Maximum Time between Acquisitions		●		540	ns
$t_{CYC}$	Time Between Conversions		●	2		$\mu\text{s}$
$t_{CNVH}$	CNV High Time		●	20		ns
$t_{BUSYLH}$	CNV $\uparrow$ to BUSY Delay	$C_L = 20\text{pF}$	●		13	ns
$t_{CNVL}$	Minimum Low Time for CNV	(Note 12)	●	20		ns
$t_{QUIET}$	SCK Quiet Time from CNV $\uparrow$	(Note 11)	●	20		ns
$t_{SCK}$	SCK Period	(Note 12, 13)	●	10		ns
$t_{SCKH}$	SCK High Time		●	4		ns
$t_{SCKL}$	SCK Low Time		●	4		ns
$t_{SSDISCK}$	SDI Setup Time From SCK $\uparrow$	(Note 12)	●	4		ns
$t_{HSDISCK}$	SDI Hold Time From SCK $\uparrow$	(Note 12)	●	1		ns
$t_{SCKCH}$	SCK Period in Chain Mode	$t_{SCKCH} = t_{SSDISCK} + t_{DSDO}$ (Note 12)	●	13.5		ns
$t_{DSDO}$	SDO Data Valid Delay from SCK $\uparrow$	$C_L = 20\text{pF}$ , $OV_{DD} = 5.25\text{V}$ $C_L = 20\text{pF}$ , $OV_{DD} = 2.5\text{V}$ $C_L = 20\text{pF}$ , $OV_{DD} = 1.71\text{V}$	● ● ●		7.5 8 9.5	ns ns ns
$t_{HSDO}$	SDO Data Remains Valid Delay from SCK $\uparrow$	$C_L = 20\text{pF}$ (Note 11)	●	1		ns
$t_{DSDOBUSYL}$	SDO Data Valid Delay from BUSY $\downarrow$	$C_L = 20\text{pF}$ (Note 11)	●		5	ns
$t_{EN}$	Bus Enable Time After RDL $\downarrow$	(Note 12)	●		16	ns
$t_{DIS}$	Bus Relinquish Time After RDL $\uparrow$	(Note 12)	●		13	ns
$t_{WAKE}$	REFBUF Wakeup Time	$C_{REFBUF} = 47\mu\text{F}$ , $C_{REFIN} = 100\text{nF}$			200	ms

## 電気的特性

**Note 1:** 絶対最大定格に記載された値を超えるストレスはデバイスに回復不可能な損傷を与える可能性がある。長期にわたって絶対最大定格条件に曝すと、デバイスの信頼性と寿命に悪影響を与える恐れがある。

**Note 2:** 全ての電圧値はグラウンドを基準にしている。

**Note 3:** これらのピンの電圧をグラウンドより低くするか、 $V_{DD}$  ピンまたは  $0V_{DD}$  ピンの電圧より高くすると、内部のダイオードによってクランプされる。この製品は、これらのピンの電圧がグラウンドより低くなるか、 $V_{DD}$  ピンまたは  $0V_{DD}$  ピンの電圧より高くなった場合でも、ラッチアップを生じることなく最大 100mA の入力電流を処理することができる。

**Note 4:**  $V_{DD} = 5V$ ,  $0V_{DD} = 2.5V$ ,  $\pm 10.24V$  の範囲、 $REFIN = 2.048V$ ,  $f_{SMPL} = 500kHz$

**Note 5:** 推奨動作条件。

**Note 6:** 積分非直線性は、実際の伝達曲線のエンドポイントを通る直線からのコードの偏差として定義されている。偏差は量子化幅の中心から測定される。

**Note 7:** バイポーラ・ゼロ誤差は、出力コードが 00 0000 0000 0000 0000 と 11 1111 1111 1111 の間を行ったり来たりするとき、 $-0.5LSB$  から測定されたオフセット電圧である。フルスケール・バイポーラ誤差は、最初と最後のコードの理想的な遷移からの  $-FS$  または  $+FS$  の未調整のワーストケースの偏差で、オフセット誤差の影響が含まれる。

**Note 8:** dB 表示の全ての規格値は、 $REFIN = 2.048V$  でフルスケール  $\pm 10.24V$  の入力を基準にしている。

**Note 9:**  $REFBUF$  をオーバードライブする場合は、 $REFIN = 0V$  に設定して内部リファレンス・バッファをオフにしなければならない。

**Note 10:**  $f_{SMPL} = 500kHz$ 。  $I_{REFBUF}$  はサンプル・レートに比例して変化する。

**Note 11:** 設計によって保証されているが、テストされない。

**Note 12:** パラメータは  $0V_{DD} = 1.71V$ ,  $0V_{DD} = 2.5V$ , および  $0V_{DD} = 5.25V$  でテストされ、保証されている。

**Note 13:** 立ち上がりで捕捉する場合、最大 10ns の  $t_{SCK}$  により最大 100MHz のシフトクロック周波数が可能である。

**Note 14:** 温度係数は出力電圧の最大変化を規定温度範囲で割って計算される。

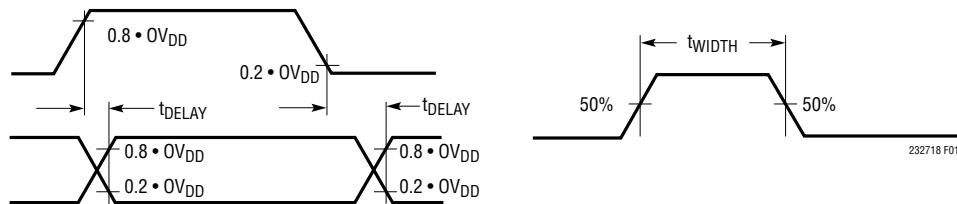
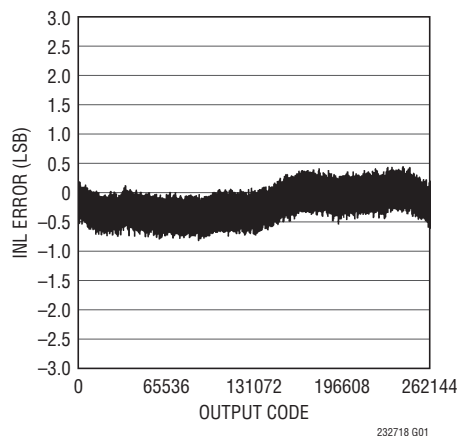


図 1. タイミング仕様での電圧レベル

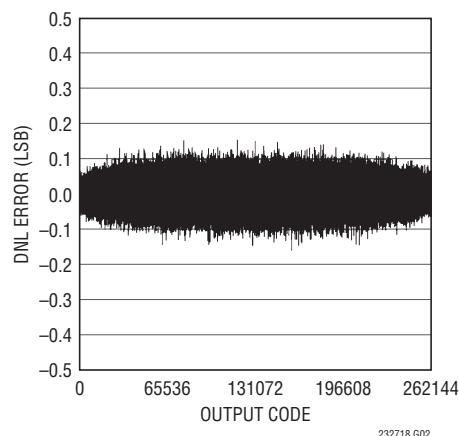
## 標準的性能特性

注記がない限り、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{DD} = 5\text{V}$ 、 $OV_{DD} = 2.5\text{V}$ 、 $REFIN = 2.048\text{V}$ 、 $f_{\text{SAMPL}} = 500\text{ksps}$ 。

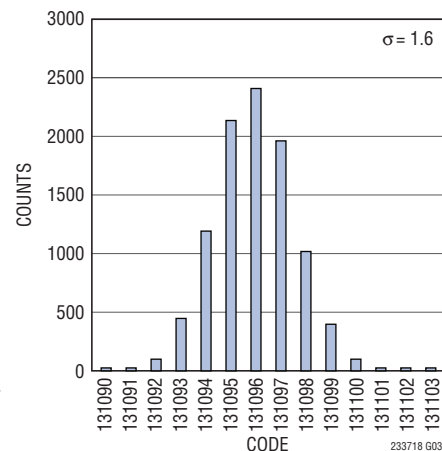
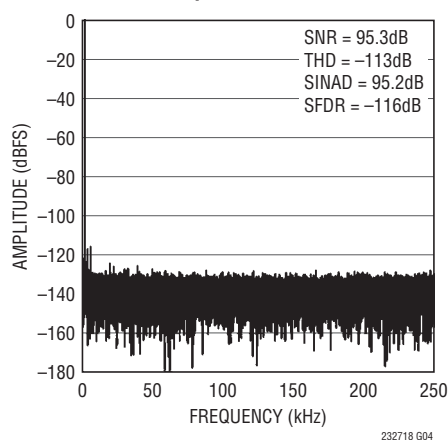
積分非直線性と出力コード



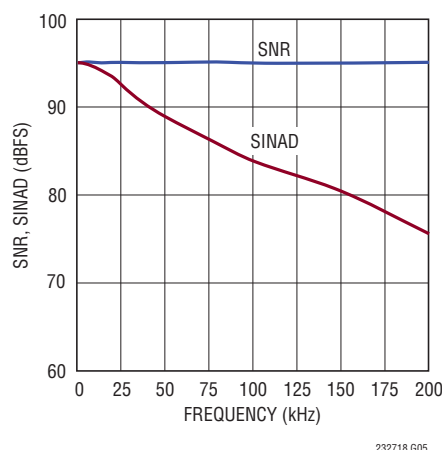
微分非直線性と出力コード



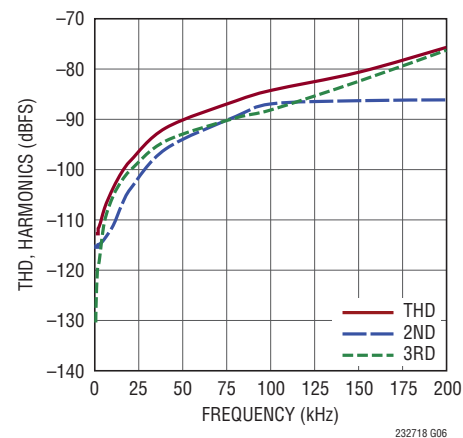
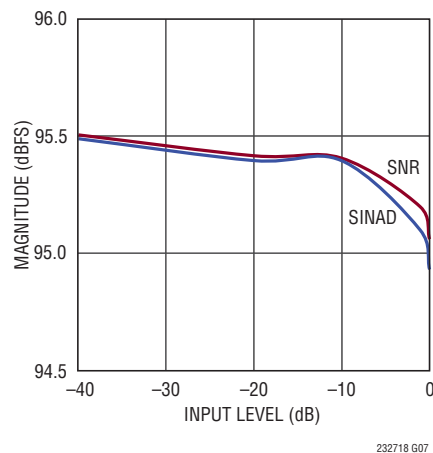
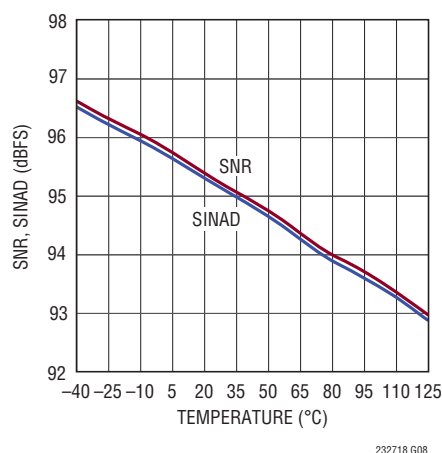
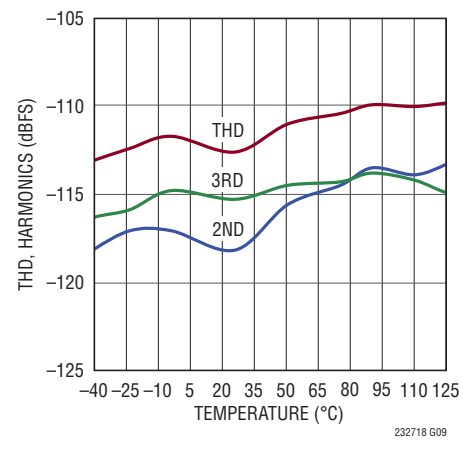
DC のヒストグラム

32k ポイントの FFT  
( $f_s = 500\text{ksps}$ 、 $f_{\text{IN}} = 2\text{kHz}$ )

SNR、SINAD と入力周波数



THD、高調波 と入力周波数

SNR および SINAD と入力レベル  
( $f_{\text{IN}} = 2\text{kHz}$ )SNR および SINAD と温度  
( $f_{\text{IN}} = 2\text{kHz}$ )THD、高調波 と温度  
( $f_{\text{IN}} = 2\text{kHz}$ )

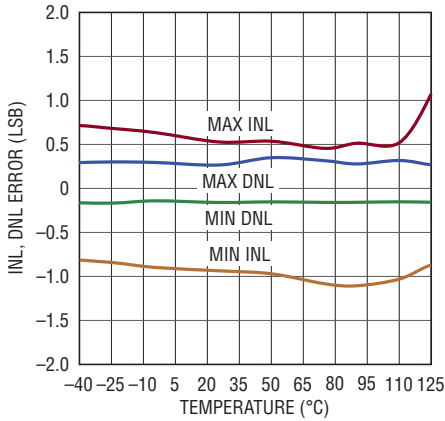
232718fa

# LTC2327-18

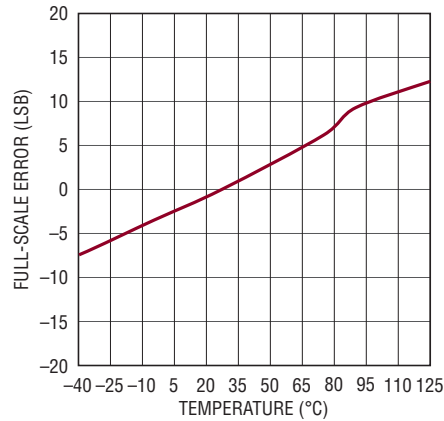
## 標準的性能特性

注記がない限り、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{DD} = 5\text{V}$ 、 $OV_{DD} = 2.5\text{V}$ 、 $REFIN = 2.048\text{V}$ 、 $f_{SAMPL} = 500\text{ksps}$ 。

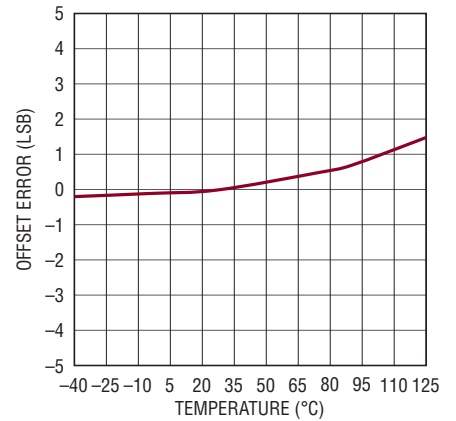
INL/DNLと温度



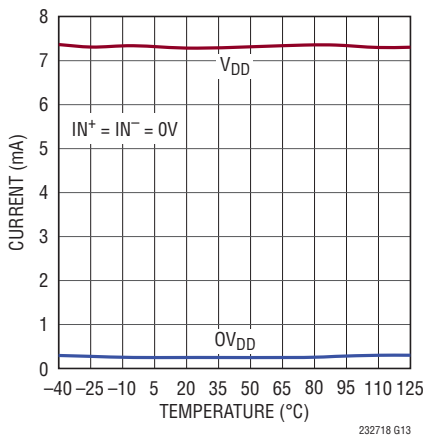
フルスケール誤差と温度



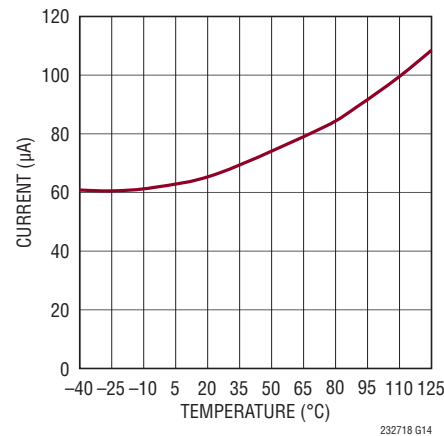
オフセット誤差と温度



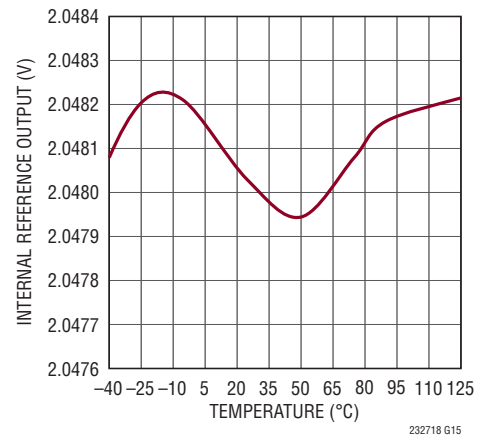
電源電流と温度



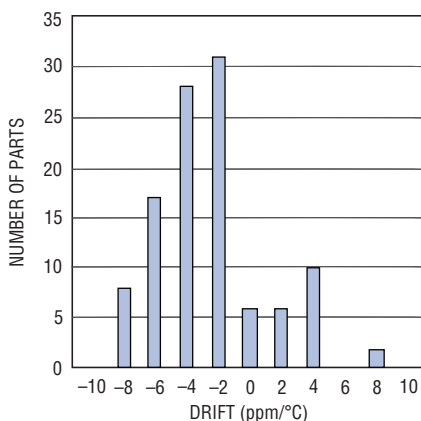
スリープ電流と温度



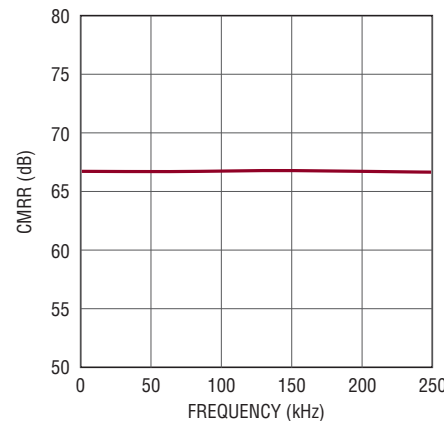
内部リファレンス出力と温度



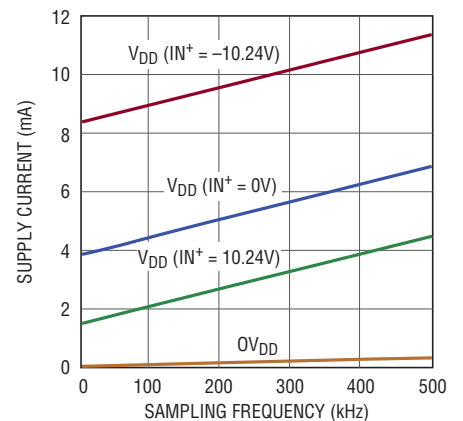
内部リファレンス出力温度係数の分布



CMRRと入力周波数



電源電流とサンプリング・レート



232718fa



## ピン機能

**V<sub>DDL</sub>BYP (ピン1) :** 2.5V 電源バイパス・ピン。このピン上の電圧は、内蔵レギュレータを介して V<sub>DD</sub> から生成されます。このピンは 2.2μF のセラミック・コンデンサを使って GND にバイパスする必要があります。

**V<sub>DD</sub> (ピン2) :** 5V 電源。V<sub>DD</sub> の範囲は 4.75V ~ 5.25V です。V<sub>DD</sub> ピンは 10μF のセラミック・コンデンサを使って GND にバイパスします。

**GND (ピン3、6、16) :** グランド。

**IN<sup>+</sup> (ピン4) :** アナログ入力。IN<sup>+</sup> は、IN<sup>+</sup>-IN<sup>-</sup> 間の範囲が  $-2.5 \cdot V_{REFBUF} \sim 2.5 \cdot V_{REFBUF}$  の場合、IN<sup>-</sup> に対して差動で動作します。

**IN<sup>-</sup> (ピン5) :** アナログ・グランド検出ピン。IN<sup>-</sup> の入力範囲は GND を基準にして  $\pm 500\text{mV}$  であり、このピンはグランド・プレーンまたはデバイスから離れた場所の検出箇所に接続する必要があります。

**REFBUF (ピン7) :** リファレンス・バッファ出力。内蔵バッファはこのピンに公称 4.096V を出力します。このピンは GND ピンを基準にしており、47μF のセラミック・コンデンサを使ってこのピンの近くでデカップリングします。このピンを駆動する内部バッファをディスエーブルするには、REFIN のバッファ入力をグランド接続します。バッファがディスエーブルされると、外部リファレンスは 2.5V ~ 5V の範囲でこのピンをオーバードライブできます。リファレンス・バッファ出力には 500kΩ を超える抵抗性負荷を接続できます。

**REFIN (ピン8) :** リファレンス出力/リファレンス・バッファ入力。内蔵のバンドギャップ・リファレンスはこのピンに公称 2.048V を出力します。100nF セラミック・コンデンサを使ってこのピンを GND にバイパスし、リファレンス出力ノイズを制限できます。さらに高い精度が必要な場合は、外部リファレンスによって 1.25V ~ 2.4V の範囲でこのピンをオーバードライブできます。

**CNV (ピン9) :** 変換入力。この入力の立ち上がりエッジでデバイスがパワーアップし、新しい変換が開始されます。ロジック・レベルは OV<sub>DD</sub> によって決まります。

**CHAIN (ピン10) :** チェーン・モード選択ピン。“L” のとき、LTC2327-18 は通常モードで動作し、RDL/SDI 入力ピンは SDO をイネーブルまたはディスエーブルする役割を果たします。“H” のとき、LTC2327-18 はチェーン・モードで動作し、RDL/SDI ピンは SDI (デイジーチェーンのシリアル・データ入力) として機能します。ロジック・レベルは OV<sub>DD</sub> によって決まります。

**BUSY (ピン11) :** BUSY のインジケータ。新しい変換が開始されると“H”になり、変換が終了すると“L”に戻ります。ロジック・レベルは OV<sub>DD</sub> によって決まります。

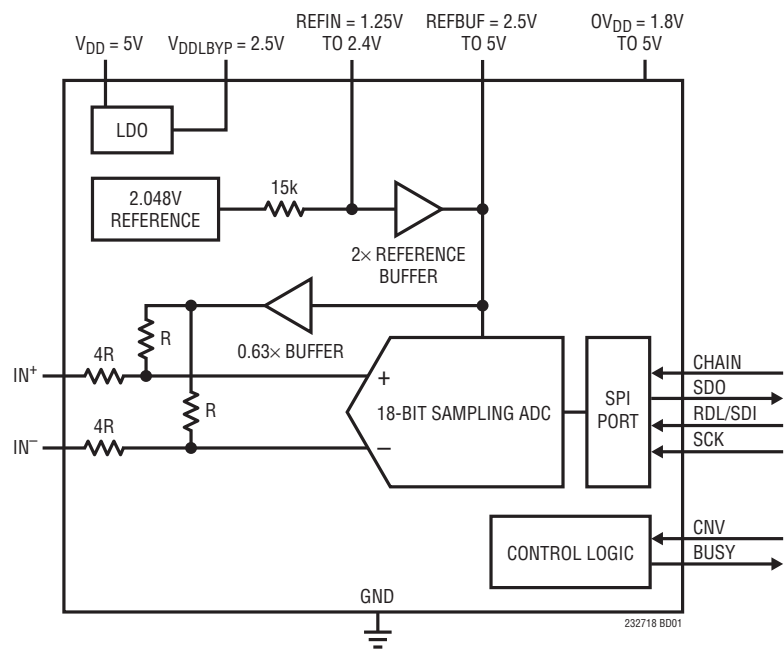
**RDL/SDI (ピン12) :** CHAIN が“L” のとき、デバイスは通常モードになり、RDL/SDI ピンはバス・イネーブル入力として扱われます。CHAIN が“H” のとき、デバイスはチェーン・モードになり、RDL/SDI ピンはシリアル・データ入力ピンとして扱われ、デイジーチェーン内にある別の ADC からのデータが入力されます。ロジック・レベルは OV<sub>DD</sub> によって決まります。

**SCK (ピン13) :** シリアル・データ・クロック入力。SDO がイネーブルされていると、変換結果または別の ADC からのデイジーチェーン・データが、このクロックの立ち上がりエッジで、MSB を先頭にしてシフトアウトされます。ロジック・レベルは OV<sub>DD</sub> によって決まります。

**SDO (ピン14) :** シリアル・データ出力。変換結果またはデイジーチェーン・データは、SCK の各立ち上がりエッジで MSB を先頭にしてこのピンから出力されます。出力データは 2 の補数形式です。ロジック・レベルは OV<sub>DD</sub> によって決まります。

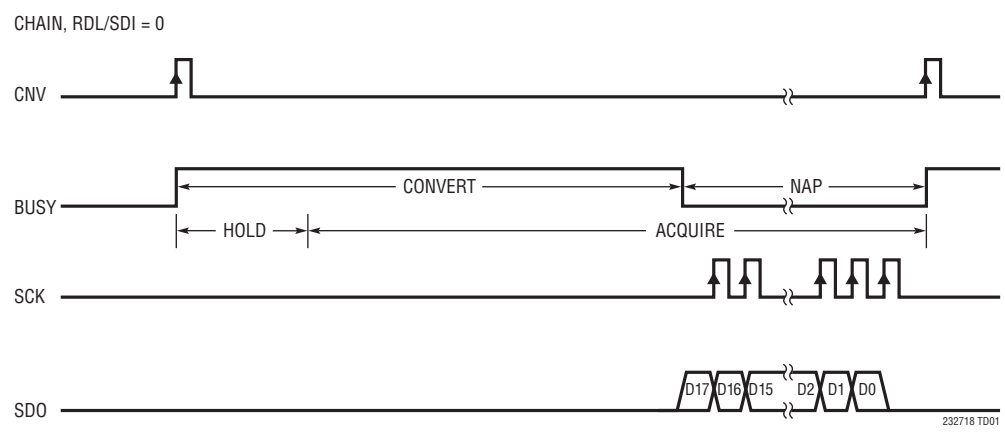
**OV<sub>DD</sub> (ピン15) :** 入力/出力インタフェースのデジタル電源。OV<sub>DD</sub> の範囲は 1.71V ~ 5.25V です。この電源は公称値がホストのインタフェースと同じ電源電圧に設定します (1.8V、2.5V、3.3V、または 5V)。OV<sub>DD</sub> ピンは、0.1μF のコンデンサを使って GND にバイパスします。

機能ブロック図



タイミング図

シリアル・インタフェースを使った変換のタイミング



## アプリケーション情報

### 概要

LTC2327-18は、擬似差動入力の高ノイズ、高速18ビット逐次比較レジスタ(SAR) A/Dコンバータです。LTC2327-18は5V単電源で動作し、真の双極性入力範囲が $\pm 10.24\text{V}$ なので、広いダイナミックレンジが要求される高電圧アプリケーションに最適です。LTC2327-18は、 $\pm 5\text{LSB}$ のINL(最大)、18ビット分解能で欠落コードなし、95dBのSNRを実現します。

LTC2327-18は、シングルショット動作が可能なりファレンス・バッファと低ドリフト(最大 $20\text{ppm}/^\circ\text{C}$ )の $2.048\text{V}$ 温度補償リファレンスを内蔵しています。LTC2327-18は、1.8V、2.5V、3.3Vおよび5VのロジックをサポートするSPI互換の高速シリアル・インタフェースも内蔵しており、さらにデジタイゼーション・モードも備えています。LTC2327-18はスループットが $500\text{ksps}$ と高速でサイクル待ち時間がないので、多種多様な高速アプリケーションに最適です。内部発振器が変換時間を設定するので、外部のタイミングに対する配慮は少なく済みます。LTC2327-18の電力損失はわずか $36\text{mW}$ であり、変換と変換の間は自動的にナップ(低消費電力)モードになるので、サンプリング・レートに比例して電力損失が減少します。非活動期間中の消費電力をさらに節減するため、LTC2327-18の消費電力を $300\mu\text{W}$ まで低減するスリープ・モードも備えています。

### コンバータの動作

LTC2327-18は2つのフェーズで動作します。収集フェーズでは、図3に示すように、 $\text{IN}^+$ および $\text{IN}^-$ ピンによって駆動される抵抗分割器回路網の出力に電荷再配分コンデンサD/Aコンバータ(CDAC)が接続され、減衰およびレベルシフトされた擬似差動アナログ入力電圧をサンプリングします。CNVピンの立ち上がりエッジにより変換が開始されます。変換フェーズでは、18ビットのCDACが逐次比較アルゴリズムを通じて逐次制御され、差動コンパレータを使用してサンプリング入力トリファレンス電圧のバイナリ加重した分数(例： $V_{\text{REFBUF}}/2$ ,  $V_{\text{REFBUF}}/4 \dots V_{\text{REFBUF}}/262144$ )を効率的に比較します。変換の最後に、CDACの出力はサンプリングされたアナログ入力に近似します。次に、ADCの制御ロジックが、シリアル転送用の18ビット・デジタル出力コードを準備します。

### 伝達関数

LTC2327-18は $\pm 2.5 \cdot \text{REFBUF}$ のフルスケール電圧を $2^{18}$ レベルにデジタル化するので、 $\text{REFBUF} = 4.096\text{V}$ では1LSBの大きさは $78\mu\text{V}$ になります。理想的な伝達特性を図2に示します。出力データは2の補数形式です。

### アナログ入力

LTC2327-18のアナログ入力は、2つの入力に共通な不要信号を低減するために、擬似差動信号になっています。アナログ入力は図3に示す等価回路でモデル化できます。入力のバック・トゥ・バック・ダイオードは、ESD保護を提供するクランプ

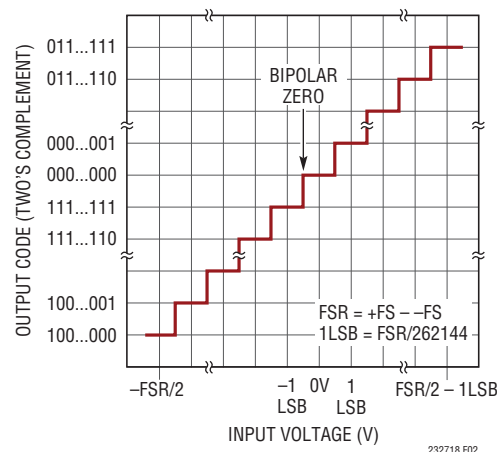


図2. LTC2327-18の伝達関数

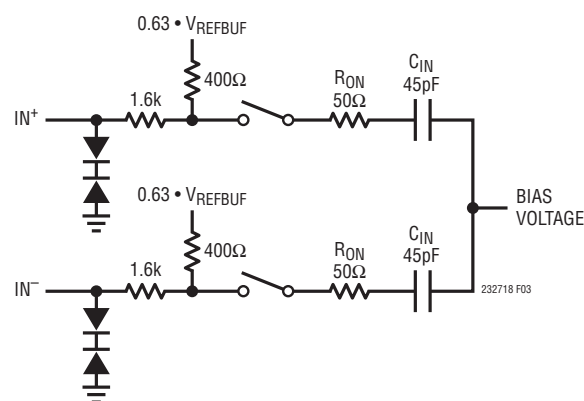


図3. LTC2327-18の差動アナログ入力の等価回路

## アプリケーション情報

を構成します。各入力は、合計インピーダンス $2k\Omega$ の抵抗分割器回路網を駆動します。この抵抗分割器回路網は、各入力の $\pm 2.5 \cdot \text{REFBUF}$ の真の双極性信号振幅を、0 - (ADCコアのREFBUF入力信号振幅)まで減衰およびレベルシフトします。収集フェーズでは、直列に接続されたサンプリング・スイッチのオン抵抗 $50\Omega$  ( $R_{ON}$ )とサンプリングCDACの容量 $45pF$  ( $C_{IN}$ )が、抵抗分割器回路網の出力に接続されます。両方の入力に共通する不要な信号は、ADCコアおよび抵抗分割器回路網の同相除去によって減少します。収集中に $C_{IN}$ コンデンサを充電するとき、ADCコアの $IN^+$ 入力に電流スパイクが流れます。

### 入力駆動回路

低インピーダンスの電圧源は、利得誤差なしに、LTC2327-18の高インピーダンス入力を直接駆動することができます。高インピーダンスの電圧源は、収集時のセトリング時間を最小にするため、およびA/Dコンバータの歪み性能を最適化するために、バッファする必要があります。収集を開始するときA/Dコンバータの入力に電流スパイクが流れるので、DC入力であっても、セトリング時間の最小化が重要です。

最適な性能を得るには、バッファ・アンプを使用してLTC2327-18のアナログ入力を駆動します。このアンプは出力インピーダンスが低いので、収集フェーズで、最小限の利得誤差でアナログ信号を高速にセトリングできます。また、このアンプは、信号源を、収集中に小電流スパイクが流れるA/Dコンバータの入力から分離します。

### 入力フィルタリング

バッファ・アンプと信号源のノイズと歪みはA/Dコンバータのノイズと歪みに加わるので、これらについても考慮しなければなりません。入力信号にノイズが多い場合は、バッファ・アンプの入力の前に低帯域幅のフィルタを使ってノイズを最小限に抑えます。多くのアプリケーションでは、図4に示す簡単な1ポールのRCローパス・フィルタで十分です。

入力の抵抗分割器回路網、サンプリング・スイッチオン抵抗( $R_{ON}$ )、およびサンプル・コンデンサ( $C_{IN}$ )が第2のローパス・フィルタを構成し、ADCコアへの入力帯域幅を $7MHz$ に制限します。ノイズ密度の低いバッファ・アンプを選択して、この帯域幅でのSNRの劣化を最小限に抑える必要があります。

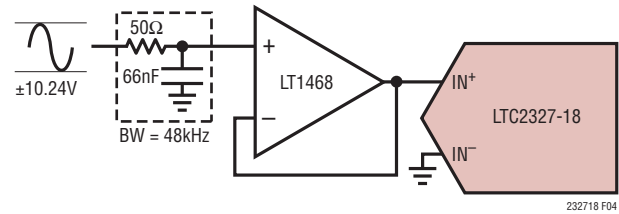


図4. 入力信号チェーン

RCフィルタのコンデンサと抵抗は歪みを大きくする可能性があるため、これらの部品は高品質のものを使用します。NPOタイプやシルバマイカ・タイプの誘電体のコンデンサは優れた直線性を示します。表面実装型カーボン抵抗は、半田付け工程で生じる損傷および自己発熱により歪みが生じることがあります。表面実装型金属皮膜抵抗は、この2つの問題に対してはるかに耐性があります。

### 疑似差動バイポーラ入力

ほとんどのアプリケーションでは、低消費電力のADCドライバであるLT1468でLTC2327-18をドライブすることを推奨します。LT1468はノイズ密度が $5nV/\sqrt{Hz}$ と低く、電源電流が $3mA$ と小さいので、柔軟性があり、さまざまな振幅の信号をLTC2327-18の $\pm 10.24V$ の入力範囲に変換するように構成できます。

LTC2327-18の最大限の歪み性能を実現するために、図4に示すようにユニティゲイン・バッファとして構成されたLT1468を介してドライブされる歪みの少ないシングルエンド信号源を使って、データシートで規定された $-111dB$ のTHDを達成することができます。

### A/Dコンバータのリファレンス

A/Dコンバータのリファレンス供給には3つの方法があります。最初の方法では、内部リファレンスとリファレンス・バッファの両方を使用します。2つ目の方法では、内部リファレンスを外部でオーバードライブし、内部リファレンス・バッファを使用します。3つ目の方法では、内部リファレンス・バッファをディスエーブルし、外部ソースからREFBUFピンをオーバードライブします。以下の表に、これらの使用例と、得られる双極性入力範囲を示します。



## アプリケーション情報

表1. 内部リファレンスと内部バッファ

REFIN	REFBUF	双極性入力電圧範囲
2.048V	4.096V	±10.24V

表2. 外部リファレンスと内部バッファ

REFIN (オーバードライブ)	REFBUF	双極性入力電圧範囲
1.25V(最小)	2.5V	±6.25V
2.048V	4.096V	±10.24V
2.4V(最大)	4.8V	±12V

表3. 外部リファレンス、バッファなし

REFIN	REFBUF (オーバードライブ)	双極性入力電圧範囲
0V	2.5V(最小)	±6.25V
0V	5V(最大)	±12.5V

## 内部リファレンスと内部バッファ

LTC2327-18は、工場出荷時に2.048Vに調整された、オンチップ、低ノイズ、低ドリフト(最大20ppm/°C)、温度補償バンドギャップ・リファレンスを内蔵しています。図5aに示すように、このリファレンスはリファレンス・バッファに内部で接続され、REFIN(ピン8)で利用できます。ノイズを最小限に抑えるために、REFINは100nFのセラミック・コンデンサを使用してGNDにバイパスします。リファレンス・バッファは、REFBUF(ピン7)でREFIN電圧の2倍の4.096Vを発生します。したがって、表1に示すように、入力範囲は±10.24Vになります。リファレンス・バッファの補償とノイズの抑制のために、47μF以上のセラミック・コンデンサ(X7R、10V、1210サイズ)を使ってREFBUFをGNDにバイパスします。

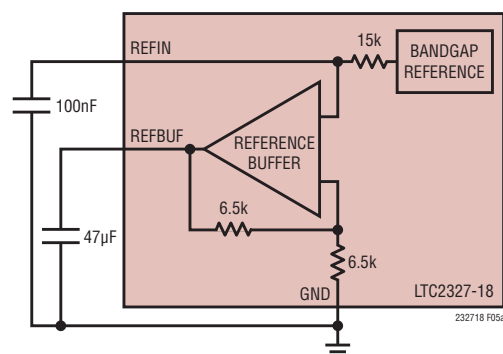


図5a. LTC2327-18の内部リファレンス回路

## 外部リファレンスと内部バッファ

さらに高い精度や低ドリフトが必要な場合は、15k抵抗がリファレンスに直列に接続されているので、図5bに示すように外部リファレンスによってREFINを簡単にオーバードライブできます。REFINは1.25V～2.4Vの範囲でオーバードライブできます。これによってREFBUFに発生する電圧は、2・REFINになります。したがって、表2に示すように、入力範囲は±5・REFINになります。リニアテクノロジーでは、様々なアプリケーションの要求を満たすように設計された高性能リファレンスを取り揃えております。LTC6655-2.048は小型、低消費電力、高精度なので、LTC2327-18と組み合わせて内部リファレンスのオーバードライブに使用するのに最適です。LTC6655-2.048の初期精度は0.025%(最大)、温度係数は2ppm/°C(最大)で、高精度アプリケーションに適しています。LTC6655-2.048はHグレードの温度範囲で完全に規定されており、LTC2327-18の最大125°Cの拡張温度範囲での動作を補完します。2.7μF～100μFのセラミック・コンデンサをREFINピンの近くに配置して、LTC6655-2.048をバイパスすることを推奨します。

## 外部リファレンス、バッファなし

図5cに示すように、内部リファレンス・バッファは、REFBUFに外部リファレンスを使用して2.5V～5Vの範囲でオーバードライブできます。したがって、表3に示すように、入力範囲は±6.25V～±12.5Vになります。この構成では、REFINをグラウンド接続してリファレンス・バッファをディスエーブルする必要があります。リファレンス・バッファがディスエーブルされると、13k抵抗がREFBUFピンに負荷を加えます。入力信号振幅と対応するSNRをできるだけ大きくするため、REFBUFをオーバードライブする場合はLTC6655-5の使用を推奨します。LTC6655-5は、LTC6655-2.048と同様に小型、高精度、低ドリフトで、拡張温度範囲に対応します。この5Vリファレンスを使用することで、97dBのSNRを実現できます。47μFのセラミック・コンデンサ(X5R、0805サイズ)をREFBUFピンの近くに配置して、LTC6655-5をバイパスすることを推奨します。

各変換サイクル中に、LTC2327-18のREFBUFピンには外部バイパス・コンデンサから電荷( $Q_{CONV}$ )が流れます。内部リファレンス・バッファをオーバードライブする場合は、外部リファレンスが $I_{REFBUF} = Q_{CONV}/t_{CYC}$ に等しいDC電流でこの全電荷を供給する必要があります。したがって、REFBUF

## アプリケーション情報

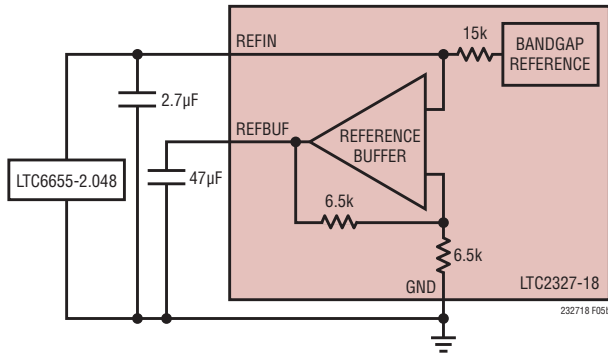


図 5b. LTC6655-2.048 を外部リファレンスとして使用

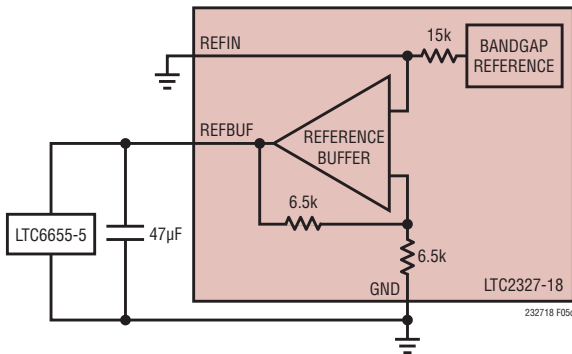


図 5c. LTC6655-5 を使用した REFBUF のオーバードライブ

に流れる DC 電流は、サンプリング・レートと出力コードによって異なります。図 6 に示すように、長時間のアイドル状態の後、集中的にサンプリングされるアプリケーションでは、 $I_{REFBUF}$  は短時間で約  $390\mu A$  から最大  $0.7mA$  ( $REFBUF = 5V$ ,  $500ksps$ ) になります。この DC 電流のステップにより、外部リファレンスのトランジェント応答がトリガされます。REFBUF の電圧が正常値から逸脱すると、出力コードの精度に影響を与えるので、このトランジェント応答には注意が

必要です。外部リファレンスを使用して REFBUF をオーバードライブする場合は、高速でセtringする LTC6655-5 リファレンスの使用を推奨します。

### 内部リファレンス・バッファのトランジェント応答

最適なトランジェント性能を得るには、内部リファレンス・バッファを使用します。内部リファレンス・バッファは独自の設計を採用しており、大量の変換が急に発生した場合でも、REFBUF の出力電圧の変化を  $1LSB$  以下に抑えます。これにより、アイドル状態の後に最初に収集されたサンプルでも、内部リファレンス・バッファのトランジェント応答のセtring後に収集されたサンプルでも同じ結果が得られるため、LTC2327-18 の内部リファレンス・バッファは真のシングルショット動作が可能になります。図 7 に、内部リファレンス・バッファを使用した場合と、LTC6655-5 によって内部リファレンス・バッファをオーバードライブした場合の LTC2327-18 のトランジェント応答を示します。いずれも  $47\mu F$  のバイパス・コンデンサを使用しています。

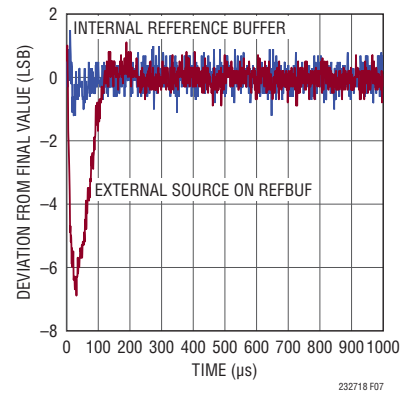


図 7. LTC2327-18 のトランジェント応答

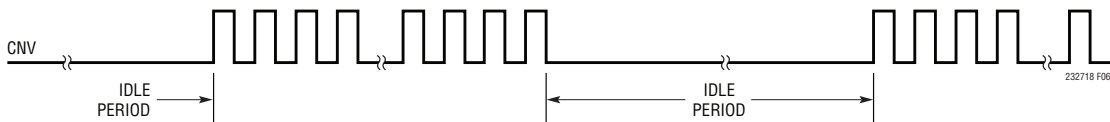


図 6. 集中的なサンプリングを示す CNV の波形

## アプリケーション情報

### ダイナミック性能

A/Dコンバータの周波数応答、歪み、およびノイズを定格スループットでテストするには、高速フーリエ変換(FFT)の手法が使われます。低歪みの正弦波を入力し、そのデジタル出力をFFTアルゴリズムを使って解析することにより、基本波の外側の周波数に関してADCのスペクトラム成分を調べることができます。LTC2327-18のAC歪みの測定値とノイズの測定値は、保証されたテスト済みの限界値です。

### 信号対ノイズ+歪み比(SINAD)

信号対ノイズ+歪み比(SINAD)は、基本入力周波数のRMS振幅とA/Dコンバータ出力での他のすべての周波数成分のRMS振幅の比です。出力の帯域は、DCより高くサンプリング周波数の半分より低い周波数に制限されます。図8は、LTC2327-18が2kHzの入力、500kHzのサンプリング・レートで95dBの標準SINADを達成していることを示しています。

### 信号対ノイズ比(SNR)

信号対ノイズ比(SNR)は、基本入力周波数のRMS振幅と、1次から5次までの高調波とDCを除く他のすべての周波数成分のRMS振幅の比です。図8は、LTC2327-18が2kHzの入力、500kHzのサンプリング・レートで95dBの標準SNRを達成していることを示しています。

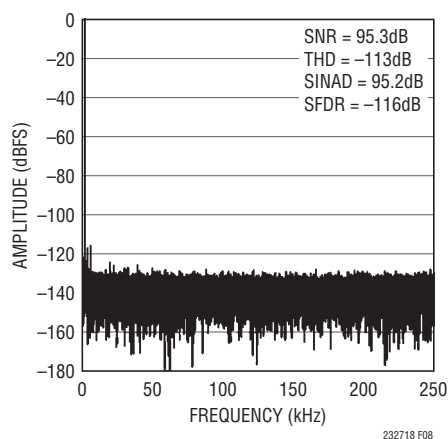


図8. LTC2327-18の32kポイントのFFT

### 全高調波歪み(THD)

全高調波歪み(THD)は、入力信号の全ての高調波の二乗和平方根と基本波の実効値との比です。帯域外高調波は、DCからサンプリング周波数の半分( $f_{\text{SAMPL}}/2$ )までの周波数帯域で折り返し歪みを生じます。THDは次のように表されます。

$$\text{THD} = 20 \log \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + \dots + V_N^2}}{V_1}$$

ここで、 $V_1$ は基本周波数のRMS振幅で、 $V_2 \sim V_N$ は2次～N次の高調波の振幅です。

### 電力に関する検討事項

LTC2327-18には、5V電源( $V_{\text{DD}}$ )およびデジタル入力/出力インタフェース電源( $OV_{\text{DD}}$ )という2つの電源ピンがあります。柔軟な $OV_{\text{DD}}$ 電源により、LTC2327-18は、2.5Vや3.3Vのシステムなど、1.8V～5Vで動作する任意のデジタル・ロジックと通信することができます。

### 電源シーケンシング

LTC2327-18には電源シーケンシングに関する特別な要件はありません。「絶対最大定格」のセクションに記載されている最大電圧の関係を遵守するよう注意する必要があります。LTC2327-18はパワーオン・リセット(POR)回路を備えており、初期電源投入時、または電源電圧が2Vを下回るたびにLTC2327-18をリセットします。電源電圧が公称電源電圧範囲に戻ると、PORはADCを再初期化します。再初期化の期間が確実に終了するように、PORイベントの200μs後までは変換を開始しないようにします。この時点より前に変換を開始すると、結果は無効になります。

### タイミングと制御

#### CNVのタイミング

LTC2327-18の変換はCNVによって制御されます。CNVの立ち上がりエッジによって変換が開始され、LTC2327-18の消費電力が上昇します。いったん変換が開始されると、その変換が完了するまでは再開できません。最適な性能を得るには、CNVをノイズのない低ジッタの信号で駆動します。A/Dコンバータの状態はBUSY出力で示され、変換の進行中はBUSY出力が“H”に保たれます。デジタル化された結果に誤差が生じないようにするには、CNVでの追加の遷移が、変換

# LTC2327-18

## アプリケーション情報

開始後40ns以内または変換完了後に発生するようにします。変換が完了すると、LTC2327-18は消費電力が低下します。

### 収集

独自のサンプリング・アーキテクチャにより、LTC2327-18は現在の変換の開始から527ns後に次の変換のための入力信号の収集を開始することができます。これにより、収集時間が1.460 $\mu$ sに伸びるので、セトリング要件が緩和され、きわめて低消費電力のA/Dコンバータ・ドライバを使用することができます。(「タイミング図」を参照)

### 内部変換クロック

LTC2327-18には、1.5 $\mu$ sの最大変換時間を達成するように調整されている内部クロックがあります。

### 自動ナップ・モード

LTC2327-18は変換完了後自動的にナップ・モードに移行し、CNVの立ち上がりエッジで新しい変換が開始されると消費電力が上昇します。ナップ・モードの間は、ADCコアだけが消費電力が低下し、他の全ての回路はアクティブなままになります。ナップ・モードの間に、最後の変換で得られたデータをクロックアウトすることができます。自動ナップ・モード機能により、LTC2327-18の電力損失は、サンプリング周波数が減少するにつれて減少します。電力がフルに消費されるのは変換中だけなので、LTC2327-18のADCコアは、サンプリング・レートが低いほど、変換サイクル( $t_{CYC}$ )中に長い時間低消費電力状態に留まることができ、そのため平均電力損失は図9に示すようにサンプリング・レートに比例して減少します。

### スリープ・モード

自動ナップ・モードでは、ADCコアだけが消費電力が低下するので、省電力効果は限られています。さらに消費電力を削減するために、LTC2327-18はスリープ・モードを備えています。スリープ・モード中は、300 $\mu$ Wの電力損失をもたらすわずかなスタンバイ電流を除いて、デバイス全体がパワーダウンします。スリープ・モードにするには、SCKの立ち上がりエッジが発生しないうちにCNVを2回トグルします。デバイスは、最後に開始された変換からBUSYの立ち下がりエッジでスリープ・モードになります。スリープ・モードになったデバイスは、SCKの立ち上がりエッジでウェイクアップします。スリープ・モードからの復帰時には、リファレンスとリファレンス・バッファがウェ

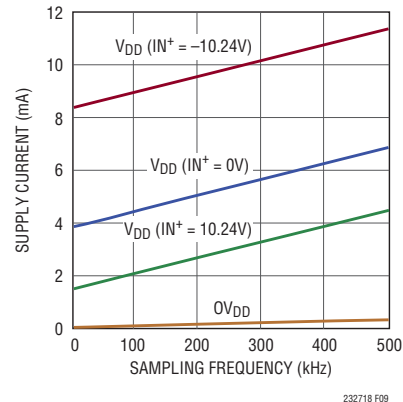


図9.LTC2327-18の電源電流とサンプリング・レート

イクアップしてREFINおよびREFBUFでバイパス・コンデンサを充電できるように、 $t_{WAKE}$ ミリ秒待ってから変換を開始します(スリープ・モードのタイミングの詳細については、「タイミング図」のセクションを参照してください)。

### デジタル・インタフェース

LTC2327-18はシリアル・デジタル・インタフェースを備えています。柔軟な $0V_{DD}$ 電源により、LTC2327-18は、2.5Vや3.3Vのシステムなど、1.8V~5Vで動作する任意のデジタル・ロジックと通信することができます。

SDOがイネーブルされている場合、外部クロックがSCKピンに入力されると、シリアル出力データがSDOピンからクロックアウトされます。変換後にデータをクロックアウトすると、最高の性能が得られます。40MHz以上のシフト・クロック周波数では、引き続き500kspsのスループットが達成されます。シリアル出力データは、SCKの立ち上がりエッジで状態を変え、SCKの立ち下がりエッジまたはSCKの次の立ち上がりエッジで捕捉することができます。D17はSCKの最初の立ち上がりエッジまで有効な状態が維持されます。

LTC2327-18のシリアル・インタフェースはシンプルで使うのが簡単です。以降のセクションでは、LTC2327-18の動作について説明しています。単一のADCが使用されているか、それとも複数のADCがSPIバスを共有しているか、またはデジタイゼーション接続されているかにより、いくつかのモードが用意されています。



## タイミング図

### 通常モード、単一デバイス

CHAIN = 0 のとき、LTC2327-18 は通常モードで動作します。通常モードでは、RDL/SDI はシリアル・データ出力ピン SDO をイネーブルまたはディスエーブルします。RDL/SDI が“H”の場合、SDO は高インピーダンス状態になります。SDO は RDL/SDI が“L”のときに駆動されます。CHAIN と RDL/SDI がグラ

ンドに接続されている状態で通常モードで動作している単一の LTC2327-18 を図 10 に示します。RDL/SDI が接地されると、SDO はイネーブルされ、新しい変換データの MSB(D17) が BUSY の立ち下がりエッジで利用可能になります。これが LTC2327-18 を動作させる最も簡単な方法です。

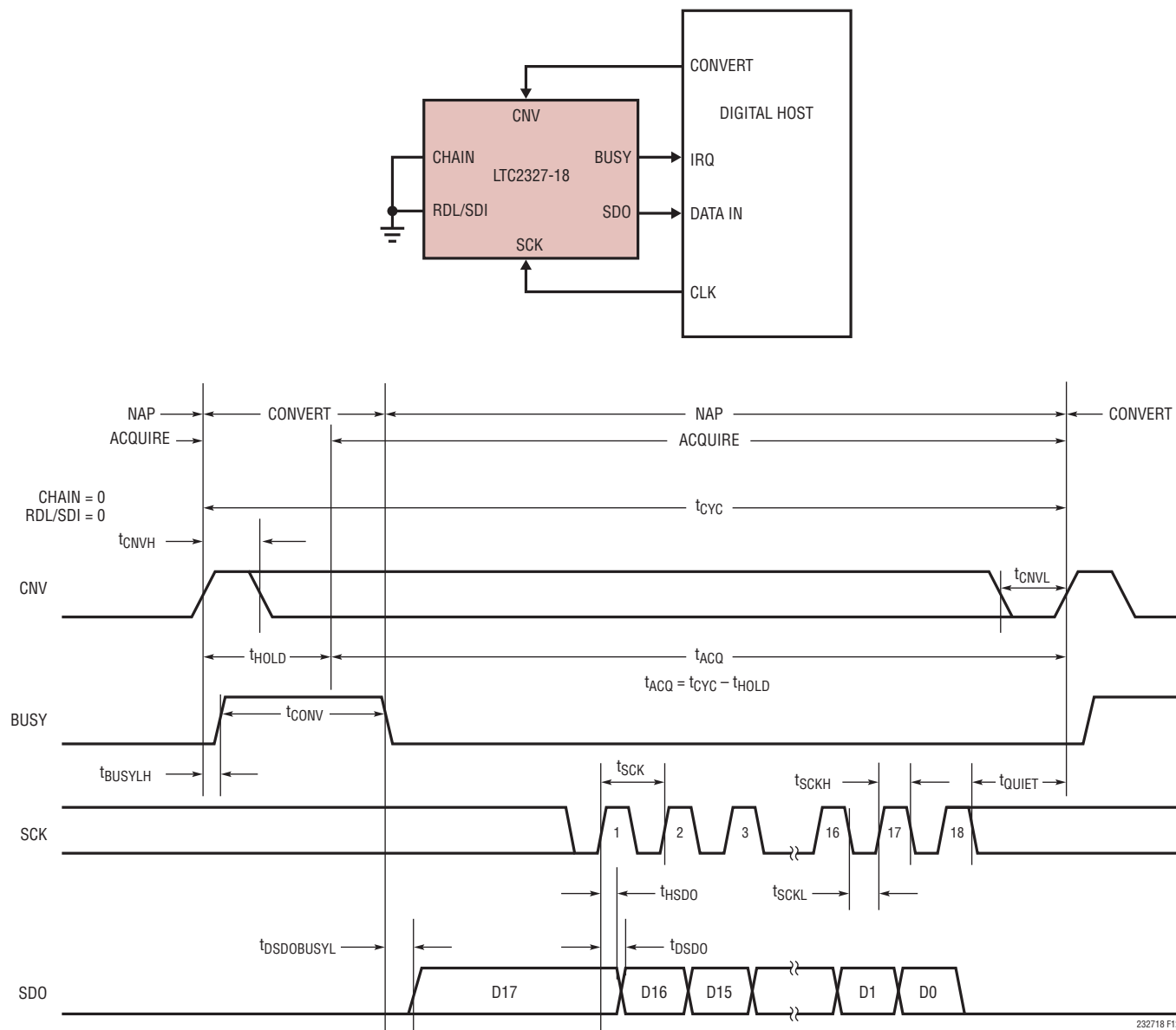


図 10. 1 個の LTC2327-18 を通常モードで使用

# LTC2327-18

## タイミング図

### 通常モード、複数デバイス

CNV、SCKおよびSDOを共有して、通常モード(CHAIN = 0)で動作している複数のLTC2327-18デバイスを図11に示します。CNV、SCKおよびSDOを共有することにより、複数のA/Dコンバータを並列で動作させるのに必要な信号数が減少します。SDOを共有しているので、バスの競合を防ぐため、

各A/DコンバータのRDL/SDI入力を使って、一度に1個のLTC2327-18だけがSDOを駆動できるようにする必要があります。図11に示すように、RDL/SDI入力は“H”のアイドル状態であり、変換と変換の間に各デバイスからデータを読み出すために個別に“L”にします。RDL/SDIを“L”にすると、選択されたデバイスのMSBがSDOに出力されます。

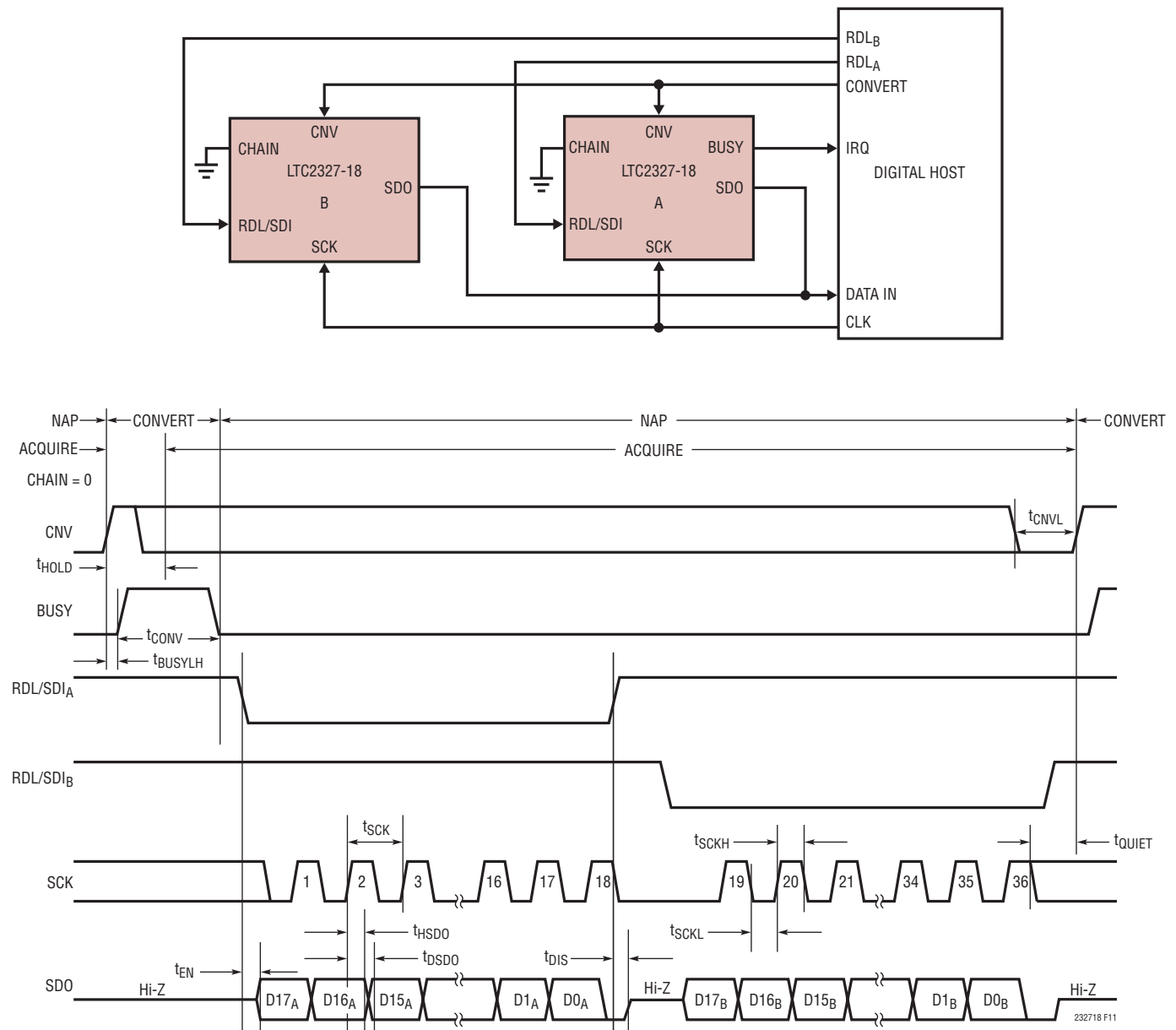


図11. 複数のデバイスがCNV、SCKおよびSDOを共有する通常モード

## タイミング図

### チェーン・モード、複数デバイス

CHAIN =  $OV_{DD}$  のとき、LTC2327-18 はチェーン・モードで動作します。チェーン・モードでは、SDO は常にイネーブルされており、RDL/SDI はシリアル・データ入力ピン (SDI) として機能し、別の ADC からのデジタイズチェーン・データ出力を入力することができます。これは、多数のコンバータとのインタフェース

をとるのに必要な配線数がハードウェアの制約によって制限される場合があるアプリケーションに便利です。デジタイズチェーン接続された2個のデバイスの例を図12に示します。コンバータAのMSBは、18 SCK サイクル後にコンバータBのSDOに現れます。コンバータAのMSBは、最初のSCKの立ち上がりエッジでコンバータBのSDI/RDLピンにクロックインされます。

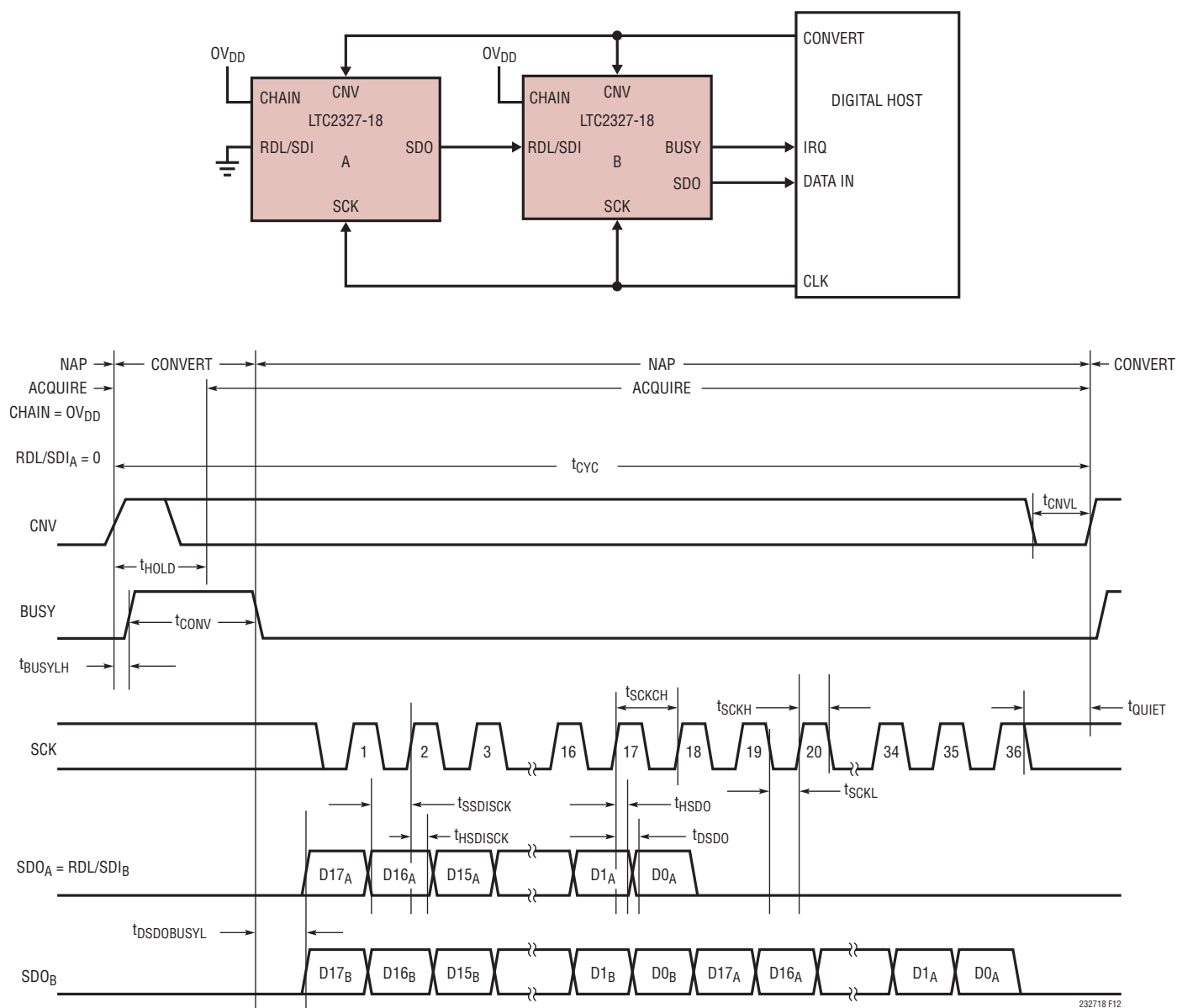


図12. チェーン・モードのタイミング図

## タイミング図

## スリープ・モード

スリープ・モードにするには、図 13 に示すように、SCK の立ち上がりエッジが発生しないうちに CNV を 2 回トグルします。デバイスは、最後に開始された変換から BUSY の立ち下がりエッジでスリープ・モードになります。スリープ・モードになっ

たデバイスは、SCK の立ち上がりエッジでウェイクアップします。スリープ・モードからの復帰時には、リファレンスとリファレンス・バッファがウェイクアップして REFIN および REFBUF でバイパス・コンデンサを充電できるように、 $t_{WAKE}$  ミリ秒待つてから変換を開始します。

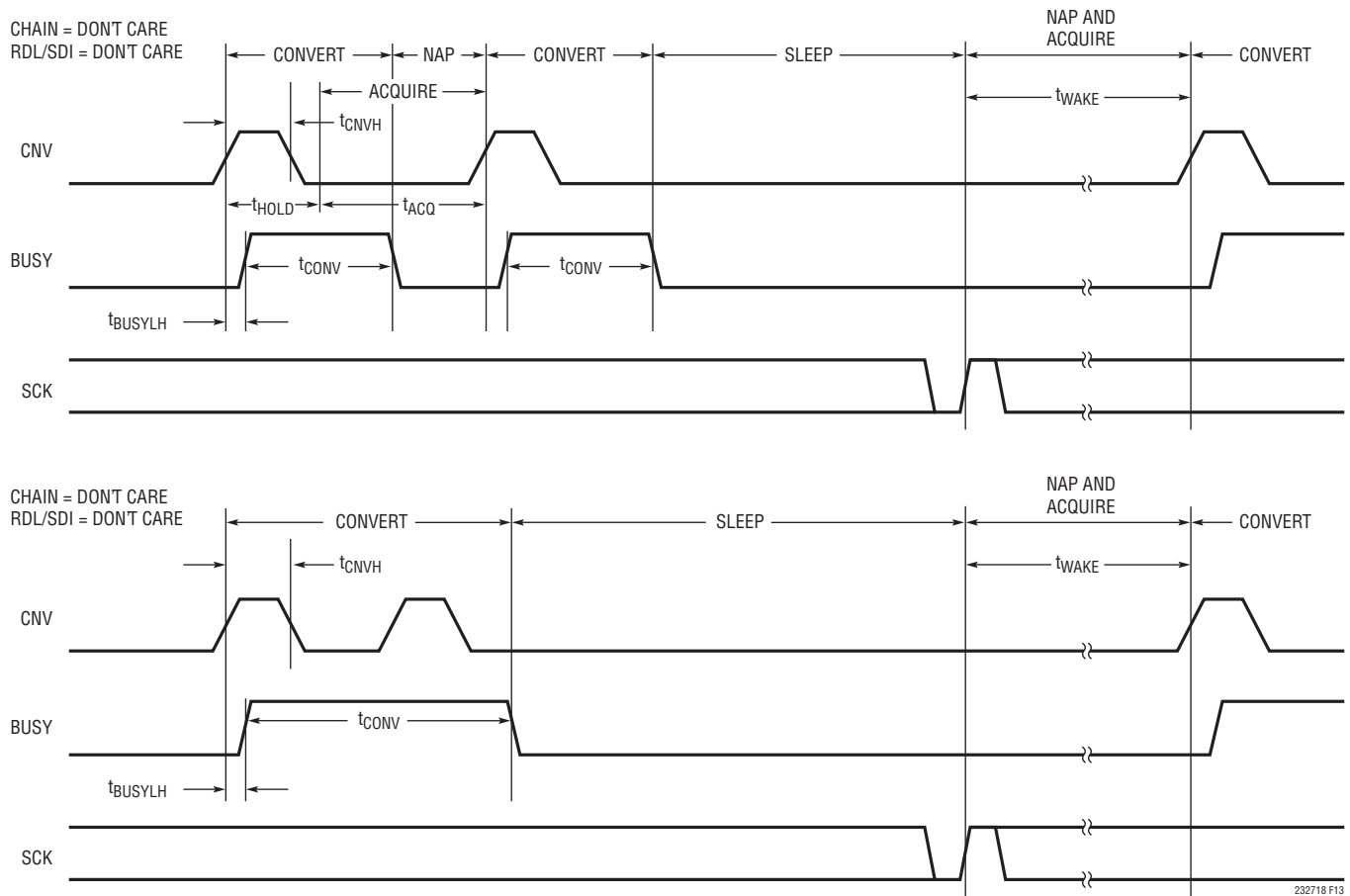


図 13. スリープ・モードのタイミング図

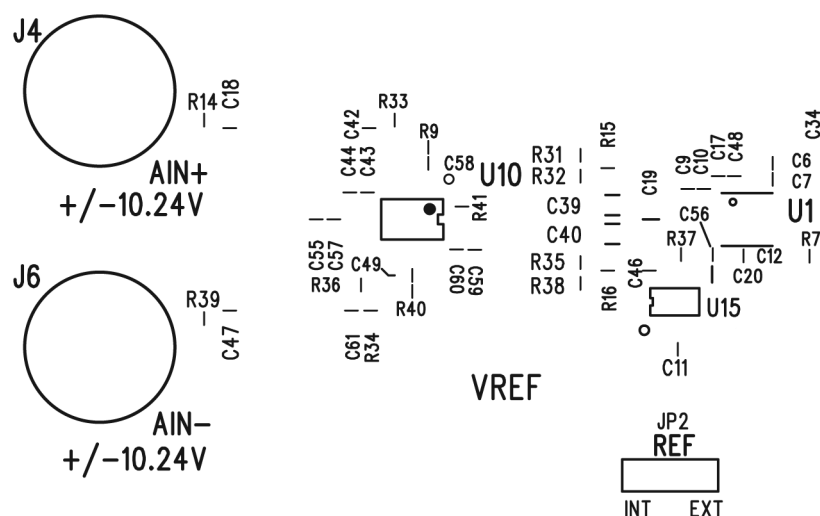
## 基板レイアウト

LTC2327-18の性能を最大限に引き出すため、プリント回路基板(PCB)を使用することを推奨します。PCBのレイアウトでは、デジタル信号線とアナログ信号線をできるだけ離すようにします。特に、デジタル・クロックやデジタル信号は、アナログ信号に沿って配線したり、A/Dコンバータの下に配線したりしないように注意します。

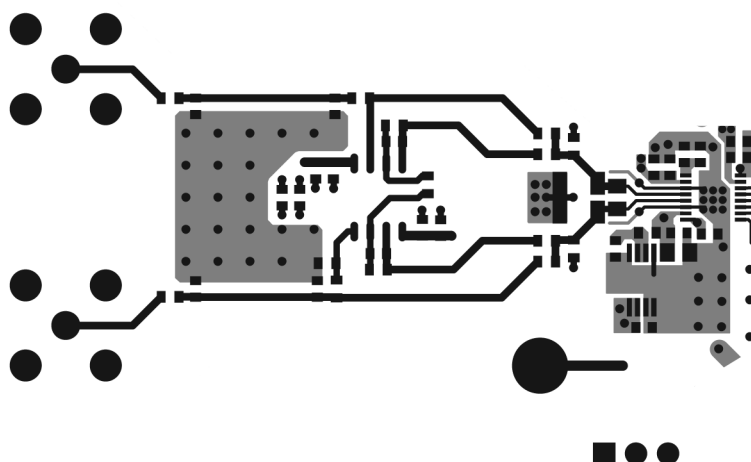
## 推奨レイアウト

推奨するPCBレイアウトの一例を以下に示します。切れ目のない単一のグランド・プレーンを使用します。電源へのバイパス・コンデンサは電源ピンのできるだけ近くに配置します。ADCを低ノイズで動作させるには、これらのバイパス・コンデンサに低インピーダンスの共通帰線を使用することが不可欠です。アナログ入力の実線はグランドで遮蔽します。詳細については、LTC2327-18用評価キットDC1908を参照してください。

部品面シルクの一部

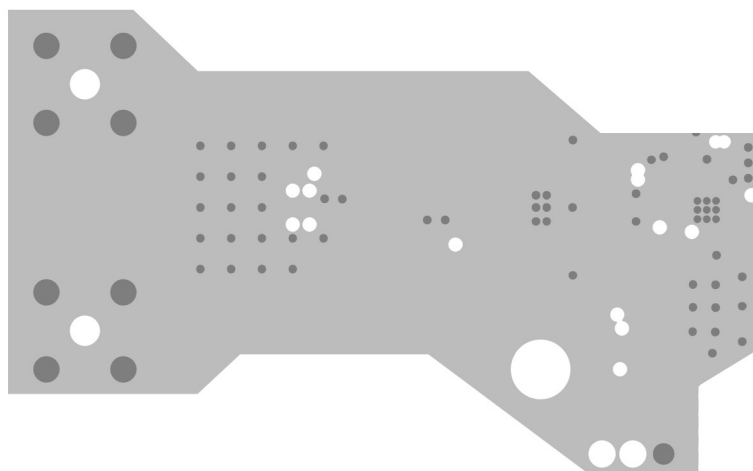


第1層(部品面)の一部

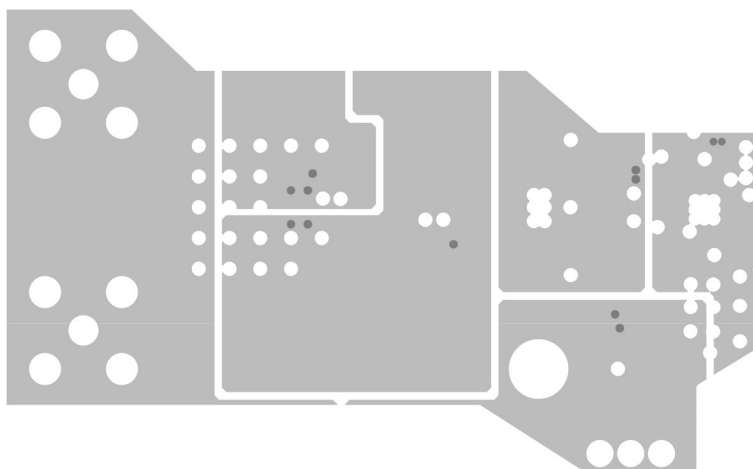


## 基板のレイアウト

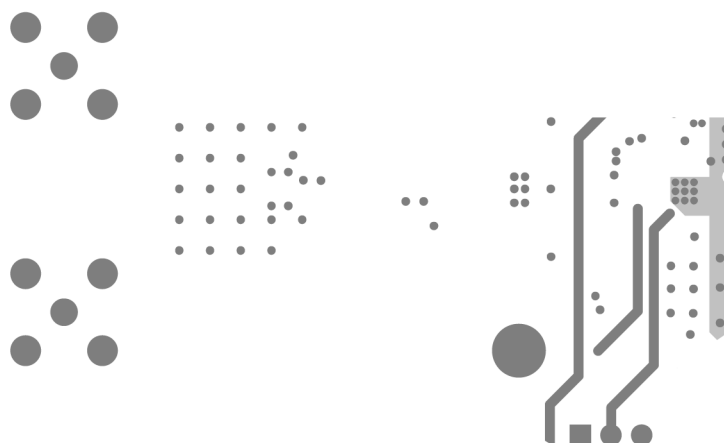
第2層(グランド・プレーン)の一部



第3層(電源プレーン)の一部

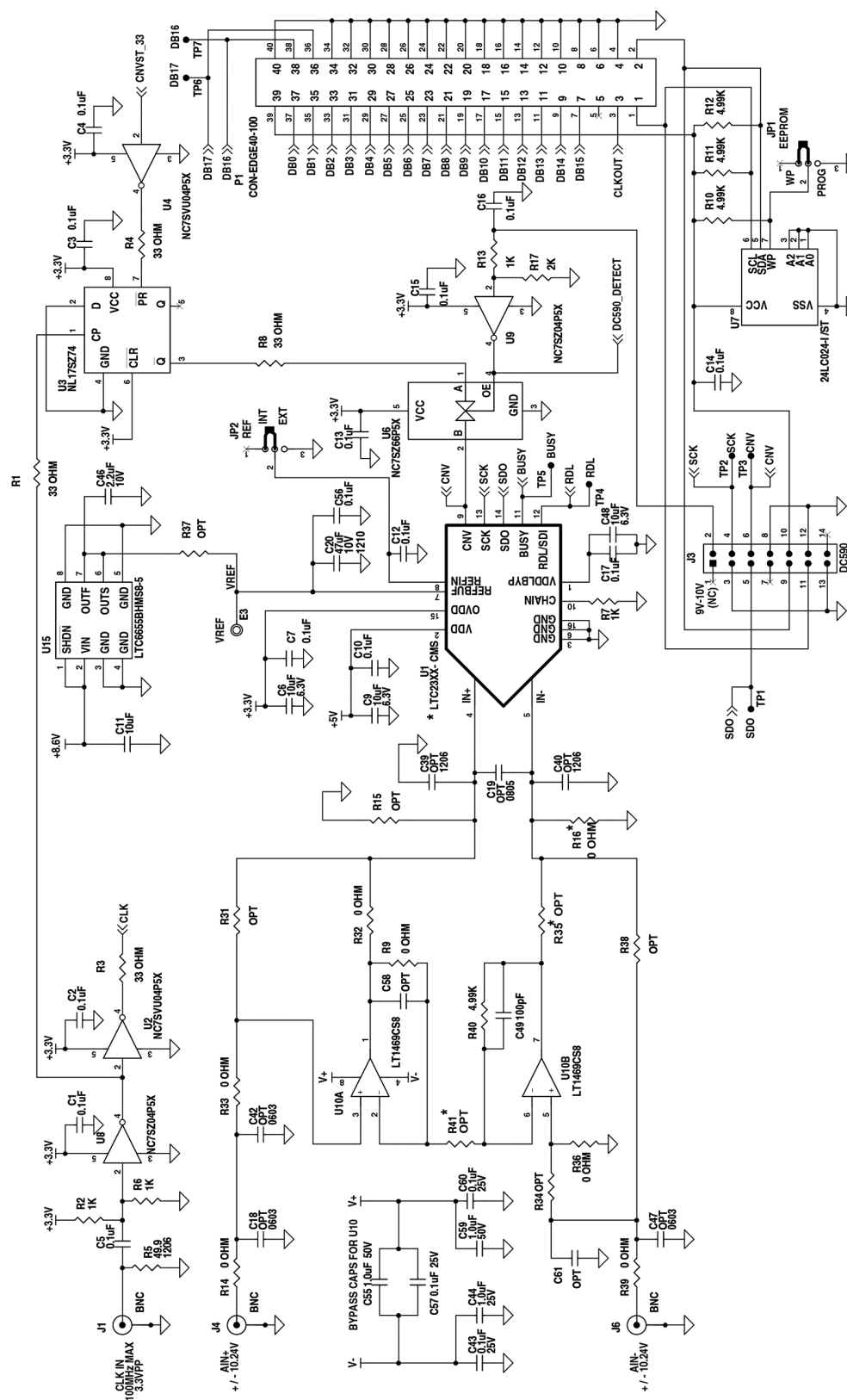


第4層(最下層)の一部



## 基板のレイアウト

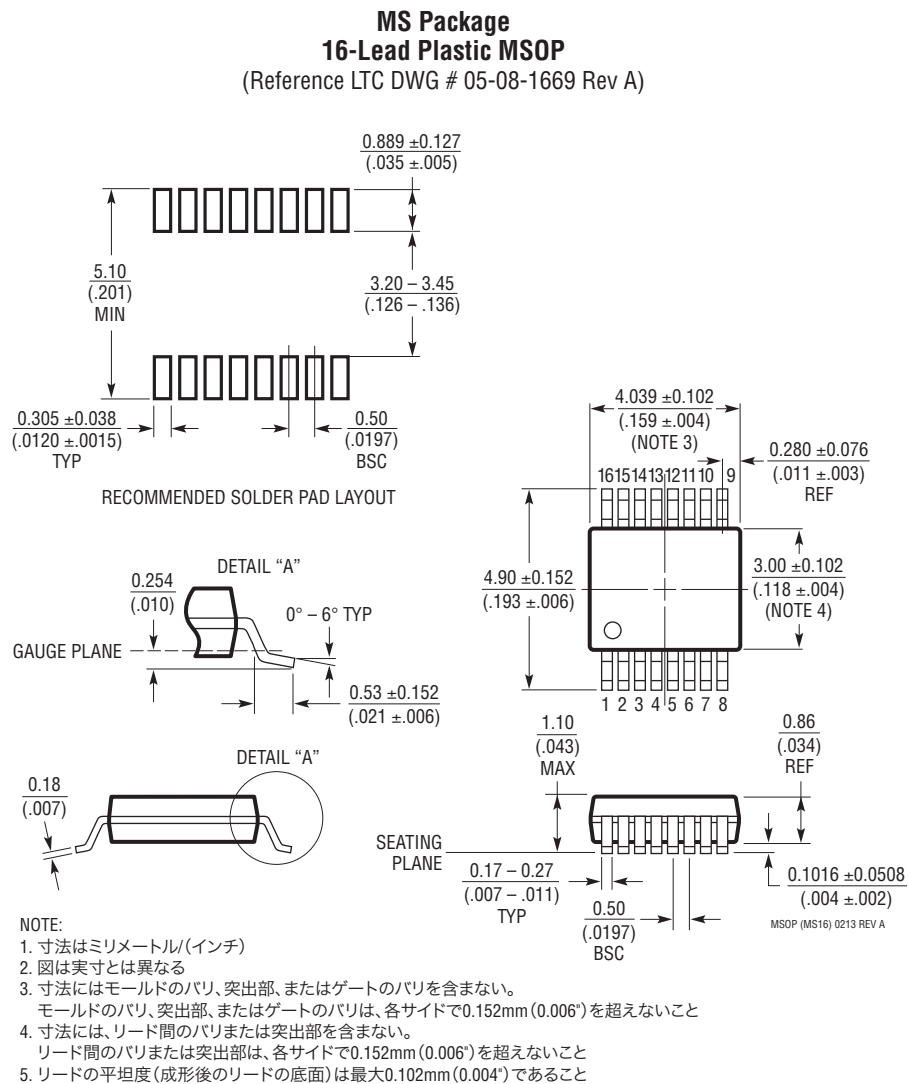
デモボードの回路図(一部)



232718fa

## パッケージ

最新のパッケージ図面については、<http://www.linear-tech.co.jp/designtools/packaging/> を参照してください。





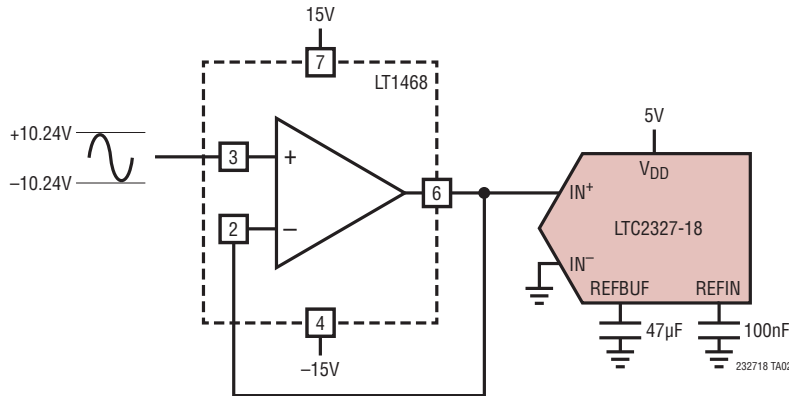
改訂履歴

REV	日付	概要	ページ番号
A	9/14	±6.25V入力範囲の SNR/SINAD 最小値を更新。	3

# LTC2327-18

## 標準的応用例

±10.24Vのシングルエンド信号をLTC2327-18にバッファするように構成されたLT1468



## 関連製品

製品番号	説明	注釈
<b>A/D コンバータ</b>		
<a href="#">LTC2338-18/LTC2337-18/LTC2336-18</a>	18ビット、1Msps/500ksps/250ksps シリアル、低消費電力 A/D コンバータ	5V 電源、真の双極性入力範囲が±10.24V、作動入力、100dB の SNR、MSOP-16 パッケージのピン互換ファミリ
<a href="#">LTC2378-20/LTC2377-20/LTC2376-20</a>	20ビット、1Msps/500ksps/250ksps シリアル、低消費電力 A/D コンバータ	2.5V 電源、差動入力、INL:0.5ppm、入力範囲:±5V、DGC、MSOP-16 および 4mm×3mm DFN-16 パッケージのピン互換ファミリ
<a href="#">LTC2379-18/LTC2378-18/LTC2377-18/LTC2376-18</a>	18ビット、1.6Msps/1Msps/500ksps/250ksps シリアル、低消費電力 A/D コンバータ	2.5V 電源、差動入力、SNR:101.2dB、入力範囲:±5V、DGC、MSOP-16 および 4mm×3mm DFN-16 パッケージのピン互換ファミリ
<a href="#">LTC2380-16/LTC2378-16/LTC2377-16/LTC2376-16</a>	16ビット、2Msps/1Msps/500ksps/250ksps シリアル、低消費電力 A/D コンバータ	2.5V 電源、差動入力、SNR:96.2dB、入力範囲:±5V、DGC、MSOP-16 および 4mm×3mm DFN-16 パッケージのピン互換ファミリ
<a href="#">LTC2369-18/LTC2368-18/LTC2367-18/LTC2364-18</a>	18ビット、1.6Msps/1Msps/500ksps/250ksps シリアル、低消費電力 A/D コンバータ	2.5V 電源、疑似差動ユニポーラ入力、SNR:96.5dB、入力範囲:0V~5V、MSOP-16 および 4mm×3mm DFN-16 パッケージのピン互換ファミリ
<a href="#">LTC2370-16/LTC2368-16/LTC2367-16/LTC2364-16</a>	16ビット、2Msps/1Msps/500ksps/250ksps シリアル、低消費電力 A/D コンバータ	2.5V 電源、疑似差動ユニポーラ入力、SNR:94dB、入力範囲:0V~5V、MSOP-16 および 4mm×3mm DFN-16 パッケージのピン互換ファミリ
<a href="#">LTC2389-18/LTC2389-16</a>	18/16ビット、2.5Msps パラレル/シリアル A/D コンバータ	5V 電源、ピンで設定可能な入力範囲、SNR:99.8dB/96dB、パラレルまたはシリアル I/O、7mm×7mm LQFP-48 および QFN-48 パッケージ
<a href="#">LTC1609</a>	16ビット、200ksps シリアル A/D コンバータ	±10V、ユニポーラ/バイポーラ入力に設定可能、単一 5V 電源、SSOP-28 および SO-20 パッケージ
<b>D/A コンバータ</b>		
<a href="#">LTC2756/LTC2757</a>	18ビット、シングル・シリアル/パラレル SoftSpan™電流出力 DAC	INL/DNL:±1LSB、ソフトウェアで選択可能な範囲、SSOP-28/7mm×7mm LQFP-48 パッケージ
<a href="#">LTC2641</a>	16ビット/14ビット/12ビット、シングル・シリアル電圧出力 D/A コンバータ	INL/DNL:±1LSB、MSOP-8 パッケージ、0V~5V 出力
<a href="#">LTC2630</a>	12ビット/10ビット/8ビット、シングル電圧出力 D/A コンバータ	INL:±1LSB (12ビット)、内部リファレンス、SC70 6ピン・パッケージ
<b>リファレンス</b>		
<a href="#">LTC6655</a>	高精度、低ドリフト、低ノイズのバッファ付きリファレンス	5V/2.5V/2.048V/1.2V、2ppm/°C、ピーク・トゥ・ピーク・ノイズ:0.25ppm、MSOP-8 パッケージ
<a href="#">LTC6652</a>	高精度、低ドリフト、低ノイズのバッファ付きリファレンス	5V/2.5V/2.048V/1.2V、5ppm/°C、ピーク・トゥ・ピーク・ノイズ:2.1ppm、MSOP-8 パッケージ
<b>アンプ</b>		
<a href="#">LT1468/LT1469</a>	シングル/デュアル 90MHz、22V/μs、16ビット高精度オペアンプ	低入力オフセット電圧:75μV/125μV

232718fa